

Микрометричная насадка FS1



Использование насадки FS1 повышает точность нивелирных работ, выполняемых с помощью оптического нивелира DSZ2. Изготовлена в виде плоскопараллельной пластины с вмонтированным в корпус насадки микрометром и используется для высокоточного нивелирования. Крепится сверху на корпус нивелира DSZ2 и используется вместе с ним. Точность нивелирования при таком использовании на 1 км двойного хода может составлять $\pm 0,5$ мм. Микрометричная насадка FS1 изготовлена на заводе фирмы FOIF по лицензии фирмы LEICA (Швейцария) и практически не отличается от плоскопараллельной пластины LEICA GMP3. Благодаря своей универсальности может использоваться с нивелирами WILD NA2 и WILD NAK2.

Технические характеристики:

Диапазон шкалы измерения	10.0мм
Цена деления шкалы микрометра	0.1мм
Точность отсчетов	0.01мм
Точность измерения на 1 км двойного хода	± 0.5 мм